

OBSAH

1. Měření závěrných a blokovacích vlastností výkonových polovodičových součástek	5
1.1 Stejnosměrná metoda	5
1.2 Impulsní metody	6
1.3 Vyhodnocování závěrných a blokovacích parametrů	10
2. Měření statických spinacích parametrů tyristorů a triaků	15
2.1 Měření zapínacího proudu napětí	15
2.2 Měření nezapínacího řídicího proudu a napětí	17
2.3 Ostatní řídicí parametry	18
2.4 Měření vratného a přídržného proudu	20
3. Měření propustných parametrů výkonových polovodičových součástek	24
3.1 Stejnosměrná metoda	24
3.2 Impulsní metody	26
3.3 Vyhodnocování propustných parametrů	31
3.4 Měření dynamické voltampérové charakteristiky tyristorů	33
4. Měření dynamických parametrů výkonových polovodičových součástek	35
4.1 Dynamické parametry tyristorů	35
4.1.1 Měření zapínací doby	35
4.1.2 Měření parametrů závěrného zotavení tyristorů	38
4.1.3 Měření kritické strmosti nárůstu blokovacího napětí $(dU_D/dt)_{crit}$	41
4.1.4 Měření kritické strmosti nárůstu propustného proudu $(dI_T/dt)_{crit}$	43
4.1.5 Měření vypínací doby	46
4.1.6 Měření parametrů vypínacích tyristorů (GTO)	51
4.2 Dynamické parametry triaků	53
4.2.1 Měření zapínací doby	53
4.2.2 Měření kritické strmosti nárůstu propustného proudu $(dI_T/dt)_{crit}$	54
4.2.3 Měření kritické strmosti nárůstu blokovacího napětí $(dU_D/dt)_{crit}$	54
4.2.4 Měření komutační strmosti $(dU_D/dt)_{com}$	55
4.3 Dynamické parametry výkonových diod	57
5. Měření ztrátového výkonu	59
5.1 Kalorimetrická metoda	59
5.2 Metoda tepelného toku	60
5.3 Integrace okamžitého ztrátového výkonu	60
5.4 Metoda zachování energie kondenzátoru	62

6. Měření elektrotepevných parametrů	64
6.1 Všeobecné pojednání o tepelných parametrech	64
6.2 Měření tepelných odporů	68
6.2.1 Metoda stálého výkonu	68
6.2.2 Metoda stálé teploty přechodu	71
6.3 Měření přechodové tepelné impedance	72
7. Neelektrické parametry výkonových polovodičových součástek	73
8. Udávání parametrů výkonových polovodičových součástek v informačních materiálech	77
9. Měření parametrů výkonových spinacích tranzistorů	84
9.1 Měření napěťových parametrů výkonových tranzistorů	84
9.2 Měření proudevého zesilovacího činitele a saturačního napětí U_{CEsat}	85
9.3 Měření zapínací a vypínací doby tranzistoru	86
9.4 Stanovení bezpečné pracovní oblasti	86
Příloha I. Příklad parametrického listu tyristoru	90
Příloha II. Příklad parametrického listu vzduchového chladiče	99
Příloha III. Příklad parametrického listu tranzistoru	103
Příloha IV. Písmenové označení parametrů výkonových polovodičových součástek	110
Literatura	116